(19) 日本国特許厅(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特別2004-179428

(P2004-179428A)

(43) 公開日 平成16年6月24日 (2004.6.24)

(51) int.C1.7

HO1S 5/343 HO1L 33/00

FΙ

テーマコード (参考)

HO1S 5/343 HO1L 33/00

610 С 5F041

5F073

審査請求 未請求 請求項の数 14 〇L (全 15 頁)

(21)	出題番号
(22)	出願日

特願2002-344536 (P2002-344536) 平成14年11月27日 (2002.11.27)

(71) 出願人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

(74)代理人 100115794

弁理士 今下 勝博

(74) 代理人 100119677

弁理士 岡田 賢治

(72) 発明者 田中 治夫

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地口

ーム株式会社内

(72) 発明者 園部 雅之

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地口

ーム株式会社内

最終頁に続く

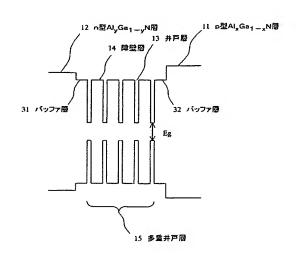
(54) 【発明の名称】半導体発光素子

(57)【要約】

【課題】従来の可視光の半導体発光素子は、InGaN からなる活性層をA1GaNからなるクラッド層ではさ んだダブルヘテロ構造の窒化ガリウム系化合物半導体で 構成していた。しかし、活性層の結晶性が悪いために大 きな発光出力を得ることができなかった。本発明は、半 導体発光素子の井戸層の結晶性を改善することにより、 大きな発光出力を得ることを目的とする .

【解決手段】本発明は、p型Al_xGa_{1-x}Nからな る層と、n型Al,Ga1-,Nからなる層とではさま れた層を多重井戸構造、あるいはSCH (Separa te Confinement Heterostru cture) 構造とする。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】

【請求項1】

p型Al_xGa_{1-x}N (0≤x≤1) からなる層と、n型Al_yGa_{1-y}N (0≤y ≦1)からなる層とではさまれた多重井戸層が、

In 、Ga1- 、N (0 < q ≦ 1) からなる井戸層と、該井戸層に隣接する In, Ga1 -,N (0 ≤ r < 1) からなる障壁層であって隣接する井戸層との間では r < q の関係に なる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、

主に、前記p型AlxGa,-xN(0≦x≦1)からなる層に近い井戸層で電子と正孔 を再結合させて発光させる半導体発光素子。

【請求項2】

p型Al_xGa_{1-x}N (0≤x≤1) からなる層と、n型Al_yGa_{1-y}N (0≤y ≦1)からなる層とではさまれた多重井戸層が、

In qGa1-qN (0 < q ≦ 1) からなる井戸層と、該井戸層に隣接するIn,Ga1 - r N (0 ≦ r < 1) からなる障壁層であって隣接する井戸層との間では r < q の関係に なる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、

前記井戸層は前記多重井戸層内で前記 p 型 A l x G a 1-x N (0≤x≤1) からなる層 に向けてgが漸増し、

前記障壁層は前記多重井戸層内でェが一定の半導体発光素子。

【請求項3】

p型AlxGa1-xN(0≤x≤1)からなる層と、n型AlyGa1-yN(0≤y

20 ≤1)からなる層とではさまれた多重井戸層が、

I n 。G a 1 - 。N (0 < q ≦ 1) からなる井戸層と、該井戸層に隣接する I n , G a 1 - , N (0 ≦ r < 1) か ら な る 障 壁 層 で あ っ て 隣 接 す る 井 戸 層 と の 間 で は r < q の 関 係 に なる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、

前記井戸層は前記多重井戸層内でqが一定で、

前 記 障 壁 層 は 前 記 多 重 井 戸 層 内 で 前 記 p 型 Al x G a ュ- x N (0 ≦ x ≦ 1) か ら な る 層 に向けてrが漸増する半導体発光素子。

【請求項4】

p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \leq x \leq 1) からなる層と、 n 型 A l $_y$ G a $_{1-y}$ N (0 \leq y ≦1)からなる層とではさまれた多重井戸層が、

30

10

Ι n , G a , - , N (0 < q ≦ 1) からなる井戸層と、該井戸層に隣接するΙ n , G a , - r N (0 ≦ r < 1) か ら な る 障 壁 層 で あ っ て 隣 接 す る 井 戸 層 と の 間 で は r < q の 関 係 に なる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、

前記井戸層は前記 p 型 A l x G a 1-x N (0 ≦ x ≦ 1) からなる層に向けて q が漸増し

前記障壁層は前記p型AlxGaュ-xN(0≦x≦1)からなる層に向けてrが漸増す る半導体発光素子。

【請求項5】

p 型 A l x G a 1-x N (0 ≤ x ≤ 1) からなる層と、 n 型 A l , G a 1-y N (0 ≤ y ≦1)からなる層との間に、

40

In,Ga1-,N(0< s ≦ 1) からなる井戸層と、該井戸層の片側、又は両側に接す る I n , G a , - , N (0 ≦ t < 1 、 t < s) からなる S C H 層とを有する半導体発光素 子。

【請求項6】

請 求 項 5 に 記 載 の 半 導 体 発 光 素 子 に お い て 、 前 記 井 戸 層 を 前 記 p 型 A l xG a ュ- xN (0 ≤ x ≤ 1)からなる層に寄せた位置に配置したことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項7】

請求項5又は6に記載の半導体発光素子において、前記SCH層はtが一定であることを 特徴とする半導体発光素子。

【請求項8】

請求項5又は6に記載の半導体発光素子において、前記SCH層は井戸層に向けてtが漸増することを特徴とする半導体発光素子。

【請求項9】

請求項1乃至8に記載の半導体発光素子において、前記p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N(0≦ $_x$ ≦1)からなる層に、p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N(0< $_x$ ≦1、 $_x$ > $_x$)からなる層を設けたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項10】

請求項1乃至8に記載の半導体発光素子において、前記p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N(0≦ $_x$ ≦1)からなる層と前記多重井戸層又は前記SCH層との間に、前記p型Al $_x$ G а $_1$ $_x$ N(0< $_x$ ≦1、 $_x$ $_x$ > $_x$)からなる層を設けたことを特徴とする半導体発光素子。

10

【請求項11】

請求項1乃至10に記載の半導体発光素子において、前記n型Al,Ga₁₋,N(0≦y≦1)からなる層と前記多重井戸層又は前記SCH層との間にノンドープ型GaNからなるバッファ層を設けたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項12】

請求項1乃至10に記載の半導体発光素子において、前記 p 型 A l_x G a_{1-x} N (0 \leq x \leq 1) からなる層又は前記 p 型 A l_x G a_{1-x} N (0 < z \leq 1、 z > x) からなる層と前記多重井戸層又は前記 S C H 層との間にノンドープ型 G a N からなるバッファ層を設けたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項13】

20

請求項1乃至12に記載の半導体発光素子において、少なくとも前記多重井戸層又は井戸層をメサ形状にして、レーザ発振が可能なことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項14】

請求項1乃至12に記載の半導体発光素子において、発光した光を前記p型AlxGaュ-xN(0≦x≦1)からなる層の側から出射させることを特徴とする半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体発光素子に関する。特に、発光効率の向上を図った半導体発光素子に関する。半導体発光素子とは、発光ダイオード、スーパールミネッセントダイオード、半導 30 体レーザなどの光を発生する半導体素子をいう。

[00002]

【従来の技術】

従来の可視光の半導体発光素子は、InGaNからなる活性層をAlGaNからなるクラッド層ではさんだダブルヘテロ構造の窒化ガリウム系化合物半導体で構成していた。すなわち、n型AlGaNからなるクラッド層、クラッド層よりもバンドギャップエネルギーの小さいInGaNからなる活性層、p型AlGaNからなるクラッド層を積層し、ダブルヘテロ構造で発光させていた。

[0003]

これらの窒化ガリウム化合物には格子整合のよい基板がないため、サファイヤ基板にGa 40 Nを積層して格子整合を図っていた。また、InGaNからなる活性層の結晶欠陥を改善するために、AIGaN層やInGaN層を複数積層して、その上層にダブルヘテロ構造を形成していたが(例えば、特許文献1参照。)、十分には活性層の結晶欠陥が改善されているとは言えず、大きな発光出力を得ることができなかった。

[0004]

【特許文献1】

特開2001-284645号公報 (第3図)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

発明者は、可視光の半導体発光素子の発光出力を向上させるため、検討を進めた結果、 I 50

20

30

n G a N は結晶性が悪いことから、 I n G a N が積層されることにより、格子歪が発生し、発光出力の低下につながることを見出した。

[0006]

[0007]

[0008]

このような構造の半導体発光素子に電流を通電して発光出力を測定したところ、十分な発光出力が得られなかった。このことから、バッファ層だけでは、井戸層の結晶性を十分に改善することができなかったものと推察できる。本発明は、半導体発光素子の井戸層の結晶性を改善すること等により、大きな発光出力を得ることを目的とする

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明は、p型Al_xGa_{1-x}Nからなる層と、n型Al_yGa_{1-y}Nからなる層とではさまれた層を多重井戸構造、あるいはSCH (Separate Confinement Heterostructure) 構造とする。

[0010]

具体的には、本願発明は、p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N (0 $\leq x \leq 1$) からなる層と、n型Al $_y$ Ga $_{1-y}$ N (0 $\leq y \leq 1$) からなる層とではさまれた多重井戸層が、In $_x$ Ga $_{1-x}$ N (0 $\leq q \leq 1$) からなる井戸層と、該井戸層に隣接するIn $_y$ Ga $_{1-x}$ N (0 $\leq r < 1$) からなる障壁層であって隣接する井戸層との間では $_x$ Cqの関係になる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、主に、前記 p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N (0 $\leq x \leq 1$) からなる層に近い井戸層で電子と正孔を再結合させて発光させる半導体発光素子である。

[0011]

本願他の発明は、p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N($0 \le x \le 1$)からなる層と、n型Al $_y$ Ga $_{1-y}$ N($0 \le y \le 1$)からなる層とではさまれた多重井戸層が、In $_q$ Ga $_{1-q}$ N($0 < q \le 1$)からなる井戸層と、該井戸層に隣接する In $_x$ Ga $_{1-r}$ N($0 \le r < 1$)からなる障壁層であって隣接する井戸層との間ではr < qの関係になる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、前記井戸層は前記多重井戸層内で前記 p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N 40($0 \le x \le 1$)からなる層に向けてqが漸増し、前記障壁層は前記多重井戸層内でrが一定の半導体発光素子である。

[0012]

本願他の発明は、 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le x \le 1)からなる層と、 n 型 A l $_y$ G a $_{1-y}$ N (0 \le y \le 1)からなる層とではさまれた多重井戸層が、 I n $_q$ G a $_{1-q}$ N (0 < q \le 1)からなる井戸層と、該井戸層に隣接する I n $_y$ G a $_{1-r}$ N (0 \le r < 1)からなる障壁層であって隣接する井戸層との間では r < q の関係になる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、前記井戸層は前記多重井戸層内で q が一定で、前記障壁層は前記多重井戸層内で前記 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le x \le 1)からなる層に向けて r が 漸増する半導体発光素子である。

20

30

[0013]

本願他の発明は、 p型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le x \le 1) からなる層と、 n 型 A l $_x$ G a $_{1-y}$ N (0 \le y \le 1) からなる層とではさまれた多重井戸層が、 I n $_x$ G a $_{1-y}$ N (0 \le y \le 1) からなる井戸層と、該井戸層に隣接する I n $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le r < 1) からなる障壁層であって隣接する井戸層との間では r < q の関係になる障壁層とが交互に複数積層された層を含み、前記井戸層は前記 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le x \le 1) からなる層に向けて q が漸増し、前記障壁層は前記 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le x \le 1) からなる層に向けて r が漸増する半導体発光素子である。

[0014]

本願発明のこれらの半導体発光素子によれば、In、Gal-、Nからなる井戸層とIn、Gal-、Nからなる障壁層であって、隣接する井戸層との間ではr<qの関係になる障壁層とが交互に複数積層された多重井戸層とすることにより、多重井戸層での結晶性が改善されると推察される。ひとつの井戸層を有する半導体発光素子に比べて、多重井戸層を有する半導体発光素子の方が大きな発光出力を得ることが出来る。

[0015]

さらに、本願他の発明は、 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N ($0 \le x \le 1$) からなる層と、 n 型 A l $_x$ G a $_{1-y}$ N ($0 \le y \le 1$) からなる層との間に、 I n $_x$ G a $_{1-x}$ N ($0 < s \le 1$) からなる井戸層と、該井戸層の片側、又は両側に接する I n $_x$ G a $_{1-x}$ N ($0 \le t < 1$ 、 t < s) からなる S C H 層とを有する半導体発光素子である。

[0016]

[0017]

本願他の発明は、前記 S C H 層を有する半導体発光素子において、又は、前記井戸層を前記 p 型 A 1 $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \leq x \leq 1) からなる層に寄せた位置に配置した半導体発光素子において、前記 S C H 層は t が一定であることを特徴とする半導体発光素子である。

[0018]

本願他の発明は、前記SCH層を有する半導体発光素子において、又は、前記井戸層を前記p型Al $_x$ Ga $_{1-x}$ N(0 $\le x \le 1$)からなる層に寄せた位置に配置した半導体発光素子において、前記SCH層は井戸層に向けて $_t$ が漸増することを特徴とする半導体発光素子である。

[0019]

ここで、SCH層(Separate Confinement Heterostructure)とは、井戸層に接するように配置し、かつ井戸層よりもエネルギーギャップを大きくした層をいう。

[0020]

本願発明のこれらの半導体発光素子によれば、SCH層を設けることによって、電子及び 正孔を集中させることが出来る。このため、ひとつの井戸層を有する半導体発光素子に比 べて、SCH層を有する半導体発光素子の方が電子と正孔を効率的に再結合させることが 40 でき、大きな発光出力を得ることが出来る。

[0021]

さらに、本願他の発明は、前記半導体発光素子において、前記 p 型 A l_x G a_{1-x} N ($0 \le x \le 1$) からなる層に、 p 型 A l_x G a_{1-x} N ($0 < z \le 1$ 、 z > x) からなる層を設けたことを特徴とする半導体発光素子である。

[0022]

本願発明の半導体発光素子によれば、p型Al,Ga,-,Nからなる層において、z>xとすることにより、p型Al,Ga,-,Nからなる層よりもバンドギャップエネルギーを大きくして、井戸層からの電子の逃げを少なくすることができる。

[0023]

本願他の発明は、前記半導体発光素子の前記 p 型 A l_x G a_{1-x} N $(0 \le x \le 1)$ からなる層と前記多重井戸層又は前記 S C H 層との間に、前記 p 型 A l_x G a_{1-x} N $(0 < z \le 1$ 、 z > x)からなる層を設けたことを特徴とする半導体発光素子である。

[0024]

本願発明の半導体発光素子によれば、 p 型 A l 、G a $_{1-x}$ N からなる層を前記 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N ($0 \le x \le 1$) からなる層と前記多重井戸層又は前記 S C H 層との間に設けることによって、より効率的に井戸層からの電子の逃げを少なくすることができる。

[0025]

さらに、本願他の発明は、前記半導体発光素子の前記 n 型 A 1 , G a 1 , N O \leq y \leq 1) からなる層と前記多重井戸層又は S C H 層との間にノンドープ型 G a N からなるバッ 10 ファ層を設けたことを特徴とする半導体発光素子である。

[0026]

本願発明の半導体発光素子によれば、GaN層はAlGaN層やInGaN層に比較して結晶性がよく、ノンドープ型GaNからなるバッファ層を設けることによって、井戸層での結晶性が改善されると推察される。バッファ層を有しない半導体発光素子に比べて、ノンドープ型GaNからなるバッファ層を有する半導体発光素子の方が大きな発光出力を得ることが出来る。

[0027]

本願他の発明は、前記半導体発光素子の前記 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 \le x \le 1)からなる層又は前記 p 型 A l $_x$ G a $_{1-x}$ N (0 < z \le 1 、 z > x)からなる層と前記多重井戸層又は前記 S C H 層との間にノンドープ型 G a N からなるバッファ層を設けたことを特徴とする半導体発光素子である。

[0028]

本願発明の半導体発光素子によれば、GaN層はAlGaN層やInGaN層に比較して結晶性がよく、ノンドープ型GaNからなるバッファ層を設けることによって、井戸層での結晶性が改善されると推察される。バッファ層を有しない半導体発光素子に比べて、ノンドープ型GaNからなるバッファ層を有する半導体発光素子の方が大きな発光出力を得ることが出来る。

[0029]

さらに、本願他の発明は、前記半導体発光素子において、少なくとも前記多重井戸層又は 30 井戸層をメサ形状にして、レーザ発振が可能なことを特徴とする半導体発光素子である。 メサ形状にすることによって、電流及び発光した光を集中させてレーザ発振を容易にする ことができる。

[0030]

さらに、本願他の発明は、前記半導体発光素子において、発光した光を前記 p 型 A $1 \times G$ a 1 - x N $(0 \le x \le 1)$ からなる層の側から出射させることを特徴とする半導体発光素子である。

本願発明の半導体発光素子によれば、再結合の行われる井戸層は前記 p 型 A 1_x G a 1_x N からなる層に近い位置である。前記 n 型 A 1_y G a 1_x N からなる層を基板側にすると、再結合の行われる井戸層の結晶性がより改善される配置となると推察され、大きな 40 発光出力を得ることが出来る。

[0031]

【発明の実施の形態】

(実施の形態1)

以下、本願発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

本願発明の実施の形態である半導体発光素子のエネルギーバンド図を図2、図3、図4、図5に示す。図2、図3、図4、図5において、11はp型AlxGa╷-xNからなる層、12はn型Al,Ga╷-,Nからなる層、13はIn,Ga╷-,Nからなる井戸層、14はIn,Ga╷-,Nからなる障壁層、15は井戸層13と障壁層14が交互に積層された多重井戸層、31はノンドープ型GaNからなるバッファ層、32はノンドー 50

プ型GaNからなるバッファ層である。

[0032]

図2、図3、図4、図5において、n型Al,Gal-,Nからなる層12と多重井戸層15との間にノンドープ型GaNからなるバッファ層31を、p型Al,Gal-xNからなる層11と多重井戸層15との間にノンドープ型GaNからなるバッファ層32を設けると、AlGaN層はGaN層に対して、tensile stress(伸張性の力)が加わり、InGaN層はGaN層に対して、compressive stress(圧縮性の力)が加わる。GaN層はAlGaN層やInGaN層に比較して結晶性がよく、n型Al,Gal-,Nからなる層12やp型Al,Gal-xNからなる層11とIn。Gal-,Nからなる井戸層13とを直接、接触させるよりも、ノンドープ型GaNからなるバッファ層31または32を設けることによって、井戸層13での結晶性が改善されると推察される。従って、バッファ層を有しない半導体発光素子に比べて、ノンドープ型GaNからなるバッファ層を有する半導体発光素子の方が効率的に発光させることができ、大きな発光出力を得ることが出来る。

[0033]

図 2 、図 3 、図 4 、図 5 において、I n 、G a 1 - q N (0 < q \leq 1)からなる 井戸層 1 3 と、井戸層 1 3 に隣接する I n 、G a 1 - q N (0 \leq r < 1)からなる 障壁層 1 4 とを交互に 複数 積層 された 多重井戸層 1 5 を設けている。井戸層 1 3 と井戸層 1 3 に隣接する 障壁層 1 4 との間では、r < q の関係になるように設定されている。井戸層 1 3 と障壁層 1 4 とを繰り返して 積層 することによって、井戸層 での結晶性が改善されると推察される。従って、ひとつの井戸層を有する半導体発光素子に比べて、多重井戸層を有する半導体発光素子の方が効率的に発光させることができ、大きな発光出力を得ることが出来る。

[0034]

井戸層13の厚さは正孔のドブロイ波の波長よりも短い4nm以下とし、障壁層14の厚さを電子のドブロイ波の波長よりも長い10nm以上とすることが好ましい。

[0035]

図 2 においては、多重井戸層内での各井戸層 1 3 及び各障壁層 1 4 はそれぞれ同じバンドギャップエネルギーを持たせている。各障壁層 1 4 を G a N (I n ,G a $_1$ $_1$,N からなる井戸層 1 3 と交互に積層することによって、井戸層での結晶性が改善される。

[0036]

図2において、井戸層13の厚さを3nmとし、障壁層14をGaN(In,Ga」--, Nにおいて、r=0)で構成し、その厚さを18nmとして、また、各井戸層のバンドギャップエネルギーEgを僅かシフトして発光波長をずらせ、発光波長を検出することによって多重井戸層15においてどの井戸層が発光しているかを実験で確認したところ、p型Al、Ga」--、Nからなる層11に最も近い井戸層で発光強度が最も強いことが判明した。これは、電子と正孔の有効質量の差から、p型Al、Ga」--、Nからなる層11に最も近い井戸層で電子と正孔の再結合が起こっていると推測される。n型Al、Ga」--、Nからなる層12の側を基板側にして、各井戸層を積層するとp型Al、Ga」--、Nからなる層11に近い側の井戸層の結晶性が改善されると推察される。従って、p型Al、Ga」--、Nからなる層11に近い井戸層での結晶性がよい場合は、これらの井戸層で電子と正孔の再結合が効率的に起こるようにすると、大きな発光出力が得られる。

[0037]

また、図2の構成では、障壁層の屈折率が支配的となるため、屈折率が比較的p型Al。Ga_{1-x}Nからなる層1l、又はn型Al,Ga_{1-y}Nからなる層1lに近くなり、 面発光型の半導体発光素子に適している。

[0038]

図3は、井戸層13が多重井戸層15内でp型Al_xGa_{1-x}Nからなる層11に向けてIn_xGa_{1-x}Nからなる井戸層のqが漸増し、障壁層14は多重井戸層15内でIn_xGa_{1-x}Nからなる障壁層のrが一定の半導体発光素子である。特に、各障壁層1

50

[0039]

図4は、井戸層13は多重井戸層15内でIn。Gai- 。Nからなる井戸層の q が一定で、障壁層14は多重井戸層15内でp型Al * Gai- * Nからなる層11に向けてIn,Gai- ,Nからなる障壁層の r が漸増する半導体発光素子である。障壁層を徐々に発光する井戸層に近づけて交互に積層することによって、p型Al * Gai- * Nからなる層11に近い井戸層の結晶性が改善されると推察される。p型Al * Gai- * Nからなる層11に近い井戸層で電子と正孔の再結合が起こるため、大きな発光出力が得られる。従って、このようなエネルギーバンドとなる半導体発光素子において、効率的に発光さ 20せることができ、大きな発光出力を得ることが出来る。また、図4の構成では、障壁層の屈折率が支配的となるため、屈折率分布が比較的井戸層に近くなり、端面発光型の半導体発光素子にも適用できる。

[0040]

また、図 5 の構成では、障壁層の屈折率が支配的となるため、屈折率分布が比較的井戸層に近くなり、端面発光型の半導体発光素子にも適用できる。

[0041]

図 2 、図 3 、図 4 、図 5 において、 p 型 A 1 $_{x}$ G a $_{1-x}$ N からなる層 1 1 の $_{x}$ に対して、 n 型 A 1 $_{y}$ G a $_{1-y}$ N からなる層 1 2 の $_{y}$ について、 $_{y}$ \le $_{x}$ $_{z}$ 2 となる関係になるように設定すれば、 p 型 A 1 $_{x}$ G a $_{1-x}$ N からなる層 1 1 より n 型 A 1 $_{y}$ G a $_{1-y}$ N からなる層 1 2 の がンドギャップエネルギーを小さくすることができる。電子については、 n 型 A 1 $_{y}$ G a $_{1-y}$ N からなる層 1 2 から多 重井 戸層 1 5 への電子の 注入が低電圧でなされる。 p 型 A 1 $_{x}$ G a $_{1-x}$ N からなる層 1 1 の バンドギャップエネルギーを相対的に大きくすることによって、多 重井 戸層 1 5 から p 型 A 1 $_{x}$ G a $_{1-x}$ N からなる層 1 1 への電子の逃げを少なくすることができる。正孔については、電子よりも有効質量が大きいため、多 重井 戸層 1 5 に注入された正孔の n 型 A 1 $_{y}$ G a $_{1-y}$ N からなる層 1 2 への逃げは少ない。このため、低電圧で動作させることができると同時に、電子や正孔の閉じ込め効果が高まり、効率的に発光させることができ、大きな発光出力を得ることが出来る。

50

30

[0042]

(実施の形態2)

本願発明の実施の形態である半導体発光素子のエネルギーバンド図を図6から図10に示 す。図 6 乃至図 1 0 において、1 1 は p 型 A l x G a ,-x N からなる層、 1 2 は n 型 A l,Ga,-,Nからなる層、21はІn,Ga,-,Nからなる井戸層、22はІn, G a 1-1N からなるSCH層である。p型AlxG a 1-xN からなる層11とSCH 層22との間にノンドープ型GaNからなるバッファ層を設けてもよい。また、n型Al yG a ı-yN からなる層 1 2 と S C H 層 2 2 との間にノンドープ型 G a N からなるバッ ファ層31を設けてもよい。

[0043]

図 6 乃至図 1 0 において、 p 型 A 1 * G a 1 - * N からなる層 1 1 の x に対して、 n 型 A 1, G a 1-, N からなる層 1 2 の y について、 y ≦ x / 2 となる関係になるように設定 すれば、p型AlxGaュ-xNからなる層11よりn型Al,Gaュ-,Nからなる層 12のバンドギャップエネルギーを小さくすることができる。電子については、n型Al y G a ı-y N からなる層 1 2 のバンドギャップエネルギーを相対的に小さくすることに よって、n型Al,Gaュ-,Nからなる層12からSCH層22への電子の注入が低電 圧でなされる。p型Al、Ga,-、Nからなる層11のバンドギャップエネルギーを相 対的に大きくすることによって、SCH層 2 2 からp型Al*Ga 1-xNからなる層 1 1への電子の逃げを少なくすることができる。正孔については、電子よりも有効質量が大 きいため、SCH層 2 2 に注入された正孔の n 型 A 1 , G a 1-, N からなる層 1 2 への 逃げは少ない。このため、効率的に発光させることができ、大きな発光出力を得ることが 出来る。

[0044]

図6乃至図10において、井戸層21に接するように井戸層21の両側にSCH層22を 設けている。 I n , G a _{1 - .} N からなる井戸層 2 1 の両側に I n , G a _{i -} , N からな るSCH層22を設け、t<sとすることによって、SCH層に電子と正孔を閉じ込めて 、井戸層21で効率的に再結合させることができる。また、井戸層21のバンドギャップ エネルギーをSCH層22よりも小さくして、井戸層21で電子と正孔の再結合を容易に して、井戸層21で集中的に発光させることができる。また、SCH層の屈折率が支配的 となるため、屈折率分布が比較的井戸層に近くなり、端面発光型の半導体発光素子にも適 30 用することができる。

[0045]

図 6 乃至図 1 0 において、井戸層 2 1 を S C H 層 2 2 の中で、 p 型 A 1 x G a 1-x N (0≤x≤1)からなる層11に寄せた位置に配置している。電子と正孔の有効質量の違い から、 p 型 A l x G a 1-x N からなる層 1 1 に近い位置の井戸層 2 1 で電子と正孔が再 結合することが効率的であると考えられる。そこで、井戸層21をp型A1xGa,--ҳ Nからなる層11に近い位置に配置することによって、井戸層で集中的に電子と正孔の再 結合させて、大きな発光出力を得ることができる。

[0046]

図 6 は、 I n , G a 1 - , N からなる S C H 層 2 2 の t を 0 ≦ t < 1 の範囲内で平坦にし ている。SCH層22のバンドギャップエネルギーがn型Al,Gaュ-,Nからなる層 12よりも小さく、井戸層21よりも大きければよい。SCH層での組成を一定にすると 、 製 造 が 容 易 に な る 。

なお、図6の構成に、井戸層を複数設けて多重量子井戸構造の半導体レーザとすると、発 光特性の改善が図れる。

[0047]

図 7 は、 I n , G a , - , N からなる S C H 層 2 2 の t を井戸層 2 1 に向けて線形的に漸 増させたものである。 n 型 A l , G a , - , N からなる層 1 2 と S C H 層 2 2 の間にノン ドープ型GaNからなるバッファ層も設けて、バッファ層のバンドギャップエネルギーか ら井戸層のバンドギャップエネルギーに向けて、In、Ga╷-、NからなるSCH層2

20

10

50

2の t を 漸増させてもよい。また、 p 型 A 1、G a 1-、N からなる層 1 1 と S C H 層 2 2 の間にノンドープ型 G a N からなるバッファ層も設けて、バッファ層のバンドギャップエネルギーから井戸層のバンドギャップエネルギーに向けて、 I n、G a 1-、N からなる S C H 層 2 2 の t を 漸増させてもよい。

[0048]

SCH層を積層するときに、滑らかにエネルギーバンドを変化させることが困難な場合は、図8に示すように、InとGaの比率を徐々に変えてSCH層を積層することで、図7と同じ効果が得られる。

[0049]

図7又は図8に示すエネルギーバンドとすることにより、半導体発光素子において井戸層 10 に向けて結晶性を改善しつつ、井戸層で電子と正孔の再結合を容易にして、井戸層21で 集中的に発光させることができる。

[0050]

図9、図10はIn、Ga1-、NからなるSCH層22のtを井戸層21に向けて放物的に漸増させたものであり、SCH層を積層するときに、滑らかにエネルギーバンドを変化させることが困難な場合は、図10に示すように、InとGaの比率を徐々に変えてSCH層を積層することで、図9と同じ効果が得られる。

[0051]

図 6 乃至図 1 0 において、 p 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 1 の $_{\star}$ に対して、 n 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 2 の $_{\star}$ について、 y $_{\star}$ $_{\star}$ $_{\star}$ $_{\star}$ 2 となる関係になるように設定 20 すれば、 p 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 1 より n 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 2 の バンドギャップエネルギーを小さくすることができる。電子については、 n 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 2 の バンドギャップエネルギーを相対的に小さくすることによって、 n 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 2 から S C H 層 2 2 への電子の注入が低電圧でなされる。 p 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 1 の バンドギャップエネルギーを相対的に大きくすることによって、 S C H 層 2 2 から p 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 1 への電子の逃げを少なくすることができる。正孔については、電子よりも有効質量が大きいため、 S C H 層 2 2 に注入された正孔の n 型 A 1 $_{\star}$ G a $_{1-\star}$ N からなる層 1 2 への逃げは少ない。このため、低電圧で動作させることができると同時に、電子や正孔の閉じ込め効果が高まり、効率的に発光させることができ、大きな発光出力を得ることが出来る30

[0052]

図11に、SCH層の光集中効果を表す図を示す。図11において、SCH層のない井戸層だけの半導体発光素子(図11において、「SCH層なし」)、図6に対応するバンドエネルギーを持つ半導体発光素子(図11において、「平坦型SCH層」)、図7に対応するバンドエネルギーを持つ半導体発光素子(図11において、「線形型SCH層」)、図9に対応するバンドエネルギーを持つ半導体発光素子(図11において、「放物型SCH層」)の光強度分布である。波長400mmにおいて、井戸層の幅が4.3mm、井戸層とp型Al、Ga 1- 、N からなる層との距離が5mm、井戸層とm型Al、Ga 1- 、N からなる層との距離が25mmのときに、井戸層で発光した光の閉じ込め効果をシミ

[0053]

ュレーションしたものである。

図11より、SCH層の存在によって、井戸層で発光した光を井戸層近辺に集中させることができることが分かる。SCH層の屈折率を高くすると、半導体レーザや端面出射型発光ダイオードのように、井戸層に沿って出射させる半導体発光素子にとっては、効率的な光出力が得られることになる。

[0054]

(実施の形態3)

本願発明の実施の形態である半導体発光素子のエネルギーバンド図を図12、図13に示す。図12又は図13において、11はp型Al_xGa_{1x}Nからなる層、12はn型

Al, Ga_{1-x}Nからなる層、13はIn₄Ga₁₋₄Nからなる井戸層、14はIn , Ga_{1-x}Nからなる障壁層、15は井戸層13と障壁層14が交互に積層された多重 井戸層、31はノンドープ型GaNからなるバッファ層、32はノンドープ型GaNからなるバッファ層、33はp型Al₂Ga₁₋₂Nからなるせき止め層である。

[0055]

[0056]

(実施の形態4)

本願発明の実施の形態である多重井戸層をメサ形状にした半導体発光素子の構造を図14に示す。図14において、1は半導体発光素子、15は多重井戸層、16はレーザ光の出射端面である。多重井戸層でレーザ発振した光は出射端面16から出射する。

[0057]

半導体発光素子1の少なくとも多重井戸層15の部分を図14に示すようなメサ形状にすることによって、多重井戸層15に平行方向であって、レーザ光の出射方向に垂直な方向に対して電流狭窄することができる。電流狭窄によって、半導体発光素子の効率的な発光を可能とする。半導体発光素子がSCH層と井戸層とを有する場合であっても、少なくとも井戸層の部分を図14に示すようなメサ形状にすることによって電流狭窄することができる。電流狭窄によって、半導体発光素子の効率的な発光を可能とする。

[0058]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、半導体発光素子を効率的に発光させることができ 30、大きな発光出力を得ることが出来る。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】単一井戸層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図2】本発明の多重井戸層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図3】本発明の多重井戸層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図4】本発明の多重井戸層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図5】本発明の多重井戸層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図で 40 ある。
- 【図6】本発明の平坦型SCH層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図7】本発明の線形型SCH層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図8】本発明の線形型SCH層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図9】本発明の放物型SCH層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。
- 【図10】本発明の放物型SCH層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明す 50

20

る図である。

【図11】本発明のSCH層を有する半導体発光素子の光強度分布を説明する図である。

【図12】本発明のせき止め層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。

【図13】本発明のせき止め層を有する半導体発光素子のエネルギーバンドを説明する図である。

【図14】本発明のメサ形状を有する半導体発光素子の構造を説明する図である。

【符号の説明】

1: 半導体発光素子

11: p型Al,Ga1-xNからなる層

1 2 : n型 A l , G a _{1-y} N からなる層

13: In Ga 1- Nからなる井戸層

1 4 : I n , G a ₁₋ , N からなる障壁層

15: 井戸層と障壁層が交互に積層された多重井戸層

16:出射端面

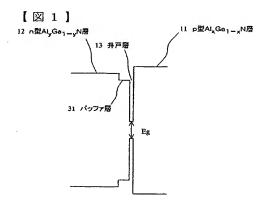
2 1 : I n ,G a 1-,N からなる井戸層

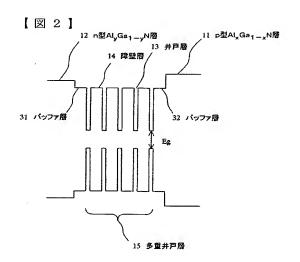
22: In,Ga₁₋,NからなるSCH層

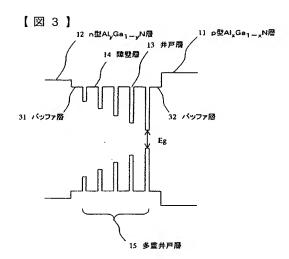
3 1 : ノンドープ型GaNからなるバッファ層

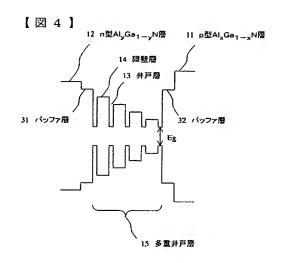
3 2 : ノンドープ型 G a N からなるバッファ層

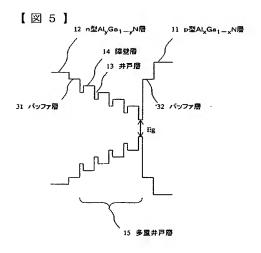
33: p型Al,Ga1-,Nからなるせき止め層

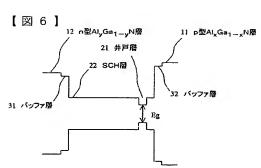


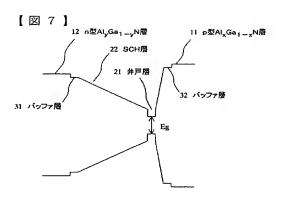


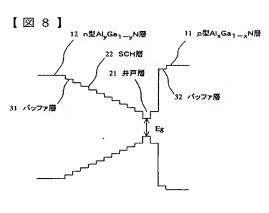


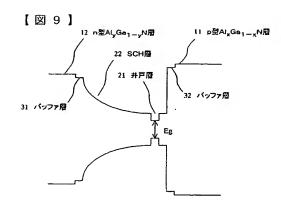


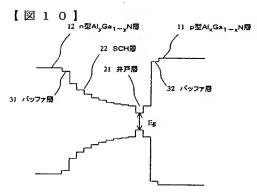


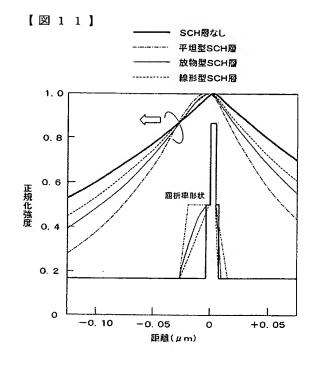


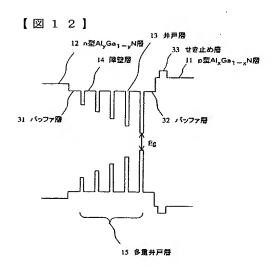


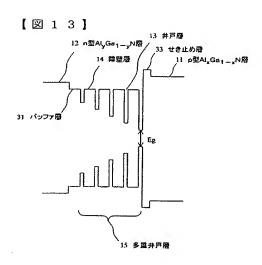


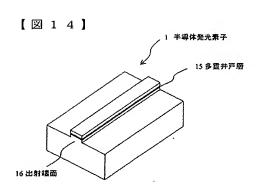












フロントページの続き

(72)発明者 名倉 孝昭

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地ローム株式会社内 Fターム(参考) 5F041 AA03 CA05 CA12 CA14 CA40 CA60 5F073 AA74 CA07 EA24